

# 正电子在物质中的湮灭寿命

钱思天 2001112187

2021 年 5 月 3 日

## 摘要

本实验利用多道时间谱仪，首先利用  $^{60}\text{Co}$  的特征峰，检查了有无能选条件下时间分辨能力。而后，利用多道时间谱仪，测量了正电子在物质中的湮灭寿命。

关键词：多道时间谱仪、能选条件、正电子湮灭

## 1 实验介绍

### 1.1 正电子在物质中的湮灭寿命

正电子是电子的反粒子，除电荷和磁矩符号不同外，其他特征与电子相同。当电子与正电子相遇时发生“湮灭”，它们的总能量以电磁辐射能的形式发射出来。湮灭过程的绝大多数是发射两个能量相等（511MeV），方向相反的伽马光子。发射单个光子或三个光子的湮灭过程，虽然可能，但几率极小。湮灭过程中发射的伽马光子，通常称为湮灭辐射。放射源发射的正电子，通常具有几百 keV 的动能，进入物质以后，与物质的分子原子相碰撞，很快损失它的动能，在极短的时间内（10ps）与物质达到热平衡，然后继续在物质中运动，直到与负电子相遇发生湮灭。正电子从产生到湮灭的时间间隔，称为正电子在物质中的湮灭寿命。

### 1.2 测量正电子寿命的实验原理

测量正电子寿命时，正电子源通常用  $^{22}\text{Na}$  源。 $^{22}\text{Na}$  发生  $\beta$  正衰变时放出正电子， $^{22}\text{Na}$  转变到  $^{22}\text{Ne}$  的激发态，此激发态的激发能为 1280keV，寿命约  $3 \times 10^{-12}\text{s}$  秒，激发态通过发射 1275keV 伽马射线退激到  $^{22}\text{Ne}$  的基态。在时间谱仪的分辨时间为  $10^{-10}\text{s}$  秒的情况下，可认为上述核转变过程中放出的正电子和伽马射线是同时进行的。在测量正电子寿命时，1275keV 伽马射线可作为正电子产生的时标信号，而正电子湮灭时放出的两个 511keV 的伽马光子，可作为正电子湮灭的时标信号。测量正电子产生和湮灭的时标信号之间的时间间隔即可得正电子寿命。

### 1.3 多道时间谱仪

多道时间谱仪又被称为多道时间分析器，是测量两个时间关联事件之间的短时间间隔的装置。它可以用于测量正电子在物质中的湮灭寿命，粒子飞行时间谱，核激发寿命等。本实验中要介绍的是时幅变换器型的多道时间谱仪。它通过时间幅度变换器把关联事件的时间间隔变换成电压脉冲幅度，然后由多道分析器测量幅度分布谱，从而得到关联事件的时间分布谱。如果关联事件是原子核能级 A，B，C 之间的跃迁发射的级联伽马射线 1 和 2，那么，原子核能级 B 的寿命可通过测定 1 和 2 之间的时间间隔得到。

1. 探头：由快塑料闪烁体和快光电倍增管组成，用来探测关联事件 1 和 2。光电倍增管的阳极负信号作为事件发生的时标信号，直接耦合到时间道的定时甄别器输入端；光电倍增管的打拿极正信号作为能量选择信号，经射极跟随器输出到能量道。共有两个探头，与每个探头相连的其它部分是左右对称的。
2. 快道：又称为时间选择道，从时间关联关系上来选出关联事件对 1 和 2，同时把 1 和 2 之间的时差变换为脉冲幅度。
3. 慢道：又称为能量选择道，为了减少偶然符合本底和改善分辨时间，必须通过能量进一步选出关联事件。
4. 快慢符合：将慢符合单元的输出信号去开时幅变换器的选通门，使时幅变换器的变换脉冲得以输出。这样时幅变换器输出的信号表示经过时间选择和能量选择的关联事件，时幅变换器输出信号的幅度谱表示关联事件 2 相对于 1 的时间谱。

## 2 实验步骤

### 2.1 实验步骤

1. 连接线路。打开一体化多道分析仪 BH1324，进入微机多道数据采集程序 PHA1.8。
2. 放上  $^{60}\text{Co}$  放射源，调节探头 1 和 2 的工作电压（约 1780V，探头 1 高压量程取为 2kV，高压调节钮读数 8.9。探头 2 高压为 1500V+300V），使康普顿谱半高约在 700 至 900 道。
3. 调节 1 路和 2 路单道的阈值和道宽，用 1024 多道选择能量窗口，使。（提示：将单道输出信号作为反符合测量信号接入 BH1324 的“COIN IN”端，注意在接入前要将信号展宽）
4. 用延迟插件对谱仪进行时间刻度；延迟时间分别取为 16，20，24，28，32ns 五个点。各插件工作条件：恒比定时都用 1 档，负输出；1 路低阈取 0.4，2 路取 0.2。时幅变换器时间量程用 0.05us，幅度量程用 1 或 2 档，放大粗调 1.0，细调 1.0（旋钮读数 5.0）；内选通（int）；负脉冲输入，正脉冲输出。
5. 在符合单元中，固定 2 路延迟时间为 3us，改变两路信号的相对延迟时间，测量曲线并做图。每次计数时间取 30 秒。确定最佳延迟时间。
6. 延迟时间取 16ns，将符合输出信号作为能选信号输入时幅变换器的“选通”（strobe）端，将选择钮拨向外选通（exit）。测量有能选情况下的钴 60 的瞬时符合谱，与无能选时的瞬时符合谱（在时间刻度时已做过）比较，确定两种情况下相应的分辨时间，并说明能选对分辨时间的影响。
7. 换上  $^{22}\text{Na}$  源：分别选择慢道的 1275keV 伽马（取）和 511keV 伽马（取）能谱的能量窗口。
8. 测量正电子的湮没寿命；测量时间约 5000 秒。拟合出长，短两个寿命；长寿命取 30-40 道数据，短寿命取大约 20 道数据。

## 3 实验数据处理

### 3.1 时间刻度曲线

## 4 致谢

感谢赵捷老师的指导，也感谢张轩豪同学和蒋沛成同学一起进行实验。

# 附录

## A 思考题:5-12

1. 两束  $\gamma$  射线是否来自同一级联辐射的概率是一个确定的二项分布，从而在大统计量下会近似为高斯分布，同时，还需要考虑偶然符合的存在。单道能量窗口的宽度、阈值还有两个符合信号本身的宽度都会导致瞬时符合谱的展宽。
2. 难以获得有意义的形状，因为  $^{137}\text{Cs}$  并没有级联的伽马谱，从而无法进行符合。
3. 靠近零道的一个峰。
4. 偶然符合计数率改变导致时间谱宽度改变。
5. 正确。基本原理都是让一个电容器在时间间隔内恒流充电，这样使得充电幅度和时间成正比。

## B 思考题 6-5

1.
$$E_{e^+} + E_{e^-} = E_{\gamma_1} + E_{\gamma_2}$$
$$\vec{p}_{e^+} + \vec{p}_{e^-} = 0$$

得到两个光子动量大小相等方向相反，为  $0.511\text{MeV}/c$ ，能量相等，为  $0.511\text{MeV}$ 。
2. 谱比较简单，只有两个寿命；有伽马射线作为正电子产生和湮灭的时标信号，便于测量正电子寿命。
3. 是一个很细的峰。会使谱线展宽，降低测量的准确性。
4. 实验使用的  $\text{Na}^{22}$  源较弱，测量时间为  $5000\text{s}$ ，如果能使用活度较大的源，就可以减小误差。